文献标识码:A

文章编号:1671-4598(2022)02-0172-07 DOI:10.16526/j.cnki.11-4762/tp.2022.02.025 中图分类号:TG115.28

脉冲涡流 TR 探头解析模型的快速求解方法

# 税 卿<sup>1</sup>,李晚光<sup>2</sup>,孙加伟<sup>2</sup>,孔玉莹<sup>2</sup>,朱悦铭<sup>1</sup>, 程情婷<sup>1</sup>、王海涛<sup>1</sup>

(1. 南京航空航天大学 自动化学院,南京 211100;
 2. 中广核检测技术有限公司,江苏苏州 215000)

摘要:作为分析脉冲涡流响应的常用工具,解析模型因具有物理意义明确、精度高、计算速度快等优点而得 到了广泛关注;近年来,随着脉冲涡流阵列探头的应用,对其阵列单元——即激励和接收线圈非同轴的 Transmitter-Receiver 阵列单元(以下简称 TR 探头)的解析分析需求迫切;而当前关于 TR 探头的解析模型大多数 将试件缺陷等效为大面积壁厚减薄缺陷,模型精度较低;为提高 TR 传感器解析模型的求解精度,将构件缺陷等 效为平底盲孔缺陷,建立了含平底盲孔构件脉冲涡流 TR 探头的解析模型,且提出了一种快速求解该模型解析解 的方法:首先,通过分析典型模型解析解的形式,发现其由广义反射系数、线圈系数等乘积组成,且广义反射系 数仅与构件结构有关,线圈系数仅与探头有关;然后,参考已有的含平底盲孔构件同轴式探头检测模型和均匀壁 厚减薄缺陷的 TR 探头模型,分别获取广义反射系数和线圈系数解析表达式;最后,将其组合得到含平底盲孔构 件脉冲涡流 TR 探头的解析解;通过和实验数据做比较验证了上述解析解的正确性;所提出的方法可应用到其他 脉冲涡流解析模型的快速求解中,降低解析模型的求解难度。

关键词:脉冲涡流;TR探头;解析模型;平底盲孔缺陷;无损检测

# Research on Lift—Off Measurement Method Based on Pulsed Eddy Current Transmit—Receive Probe

ZHANG Qing<sup>1</sup>, LI Xiaoguang<sup>2</sup>, SUN Jiawei<sup>2</sup>, KONG Yuying<sup>2</sup>, ZHU Yueming<sup>1</sup>, CHENG Jingting<sup>1</sup>, WANG Haitao<sup>1</sup>

School of Electrical Engineering and Control Science, Nanjing University of Technology, Nanjing 211100, China;
 China Guangdong Nuclear Testing Technology Co., Ltd., Suzhou 215000, China)

**Abstract**: As a common tool for analyzing the response of pulsed eddy current, an analytical model has been widely paid attention because of its advantages, such as clear physical meaning, high accuracy, fast calculation speed, etc. In recent years, with the application of pulsed eddy current array probe, an analysis of the transmitter and receiver array unit ( TR probe), whose coils are not coaxial, is in urgent need. However, the component defect is always equivalent to a large area wall thinning defect in most of the analytical models of TR probe, which causes

**收稿日期:**2021-07-08; 修回日期:2021-08-04。

基金项目:国家重点研发计划课题(2018YFF01012900);中国自然科学基金青年基金项目(61903193);中国博士后科学基金第 67 批面上基金(2020M671476);南京航空航天大学 2020 年研究生开放基金项目(kfjj20200317);南京航空航天大学 2021 年江苏省研究生实践创新计划(SJCX21\_0100)。

作者简介:张 卿(1988-),女,河北保定人,博士,主要从事涡流检测方法和电磁场计算方向的研究。

通讯作者:王海涛(1968-),男,江苏溧阳人,博士,教授,博士生导师,主要从事无损检测方向的研究。

**引用格式:**张 卿,李晓光,孙加伟,等. 脉冲涡流 TR 探头解析模型的快速求解方法[J]. 计算机测量与控制,2022,30(2): 172-178.

a low calculation accuracy. In order to improve the solution accuracy of the analytical model of the TR sensor, the component defect is equivalent to a flat—bottomed blind hole defect, an analytical model of the pulse eddy current TR probe for a component with a flat—bottomed blind hole is established, and a fast method is proposed to solve the analytical model. Firstly, by analyzing the typical model, it is found that its analytical solution is composed of the product of generalized reflection coefficient, coil coefficient, etc. The generalized reflection coefficient is only related to the structure of the component, and the coil coefficient is only related to the probe. Then, by referring to the coaxial probe detection model with flat—bottomed blind hole component and the TR probe model with uniform wall thickness thinning defect, the analytical solutions of pulsed eddy current TR probe with flat—bottomed blind hole component TR probe with flat—bottomed blind hole component and the analytical solution of other pulsed eddy current analytical solutions of pulsed eddy current TR probe with flat—bottomed blind hole component and be calculated by combining these two coefficients. The correctness of the above analytical solution of other pulsed eddy current analytical models, reducing the difficulty of solving analytical models.

**Keywords**: pulsed eddy current; transmitter-receiver (TR) probe; analytical model; flat bottom blind hole defect; non-destructive testing

# 0 引言

金属材料如铝、不锈钢、碳钢等在核电设备、石 油化工设备等广泛应用。这些材料在使用过程中,由 于恶劣现场环境或电化学作用等会在材料内部形成局 部大面积腐蚀[1],当腐蚀达到一定程度时,可能会突 然故障或爆裂,引发事故。因此,对这些材料进行定 期检测对于保证设备的安全运行具有重要意义。现有 的检测方法主要包括超声检测、射线检测和涡流检测 方法等。超声检测可对设备表面和内部缺陷进行检 测,然而其需要耦合剂<sup>[2]</sup>,打磨被测件表面不光滑的 部分,增加成本的同时又使检测工序繁琐化;对于射 线检测方法[3],其相比超声检测工序更简单,无需打 磨,但是依然有检测速度慢的问题,并且检测具有辐 射风险,对安全防护要求非常高,操作不便;涡流检 测操作方便,可以在不接触被测件的条件下进行检 测,但是由于趋肤效应的影响,涡流集中在进表面区 域,因此该方法不适于内部缺陷检测,只能检测被测 件表面<sup>[4]</sup>。脉冲涡流检测(PECT, pulsed eddy current testing) 技术作为涡流检测的新型分支,以阶跃 信号作为激励,利用其频谱宽的特点,对被测件表面 及近表面缺陷进行检测,避免了传统涡流检测技术的 局限[5]。因此,脉冲涡流在设备内部缺陷的检测中有 良好的应用前景。

近年来,脉冲涡流检测技术越来越广泛的被用于 设备的内部腐蚀检测,围绕其展开的研究也越来越 多。为了更好的理解脉冲涡流的检测机理,同时对现 场设备检测的结果进行预测,研究人员一般会将实际 检测中遇到的问题进行化简建模,并基于电磁理论分 析求解模型。按照分析方法分类,脉冲涡流检测模型 可分为两种,即"解析模型"和"数值模型"<sup>[6]</sup>。解 析模型作为以闭式解为结果的模型,表征了检测信号 与检测参数关系,在能够实现高精度且快速的计算, 具有明确物理意义,因此在脉冲涡流检测中得到了广 泛应用。

关于脉冲涡流解析模型的研究, 20世纪 50年代 Waidelich<sup>[7]</sup>建立了脉冲涡流模型,针对双层导电材 料,假设了被激励线圈所激发的为平面电磁波,推导 了时域解析解。然而, Mottl<sup>[8]</sup>研究表明能够激发出 平面电磁波的前提是激励线圈足够大或者被测件厚度 无限大,因此在实际检测中 Waidelich 所建立的模型 具有低精度和大误差的弊端。20世纪 60 年代, Dodd 和 Deeds<sup>[10]</sup>结合了分离变量法和麦克斯韦方程组推导 了放置式线圈位于两层半无限大导电材料平板上方的 解析解。随后, Cheng<sup>[11]</sup>针对 Dodd-Deeds 模型中 计算繁琐的系数矩阵提出了传递矩阵法; Theodoulidis<sup>[12-13]</sup>引入了截断区域特征函数展开法(TREE法, truncated region eigenfunction expansion), 以无穷级 数代替了 Dodd-Deeds 模型中的积分表达式,简化 了模型的求解过程,提高了计算效率。上述方法为后 续脉冲涡流解析模型的研究奠定了基础。

近年来,随着脉冲涡流技术的日益广泛应用,需 要解决的问题越来越多,对模型的多样性及精度要求 也越来越高。比如,由于阵列探头的广泛应用,对其 阵列单元——即激励和接收线圈非同轴的 Transmitter-Receiver 阵列单元(以下简称 TR 探头)的解析 分析需求迫切。Rybachuk<sup>[14]</sup>等和 Yin 等<sup>[15]</sup>基于极坐 标变化方法建立了关于 TR 探头的二维解析模型, 计 算了矩形激励线圈和圆环形截接收线圈的阻抗。随 后, Cao<sup>[16]</sup>等求解了矩形线圈作为接收线圈的模型并 得到了含角度的双重积分的线圈表达式。本课题组的 Zhang<sup>[17]</sup>利用第一中值积分定理,求解了含角度双重 积分的线圈阻抗表达式,获取了形式简单的解析解。 然而,上述模型均将构件局部大面积腐蚀缺陷等效为 均匀壁厚减薄缺陷,精度较差。为提高模型建模精 度, Theodoulidis 求解了非铁磁平板导体中含槽型缺 陷<sup>[18]</sup>和通孔缺陷<sup>[19]</sup>的解析模型,分析了线圈阻抗随 缺陷深度和宽度变化的关系。本课题组的张卿[20]推 导了铁磁材料中含有平底盲孔试件的模型,进一步拓 宽了模型的适用范围。然而,上述模型所用探头为同 轴式探头。针对 TR 探头,含平底盲孔构件的解析模 型还未得到研究。

基于此,本文在上述研究基础上,对 TR 探头检 测含平底盲孔构件的脉冲涡流解析模型展开研究,并 给出了一种快速求解该模型的方法:首先,建立含平 底盲孔构件脉冲涡流 TR 探头解析模型,并分析其求 解过程;然后,参考已有的 TR 探头模型和含平底盲 孔构件同轴式探头检测模型,分别获取线圈系数和广 义反射系数,进而得到含平底盲孔构件脉冲涡流 TR 探头模型的解析解;最后,用实验验证上述解析模型 的正确性。

# 1 模型求解方法分析

核电设备或石化管道中的设备通常分为很多 层,考虑到石化行业中的设备每层材料不同且更为 复杂,因此本文参考石化行业的带包覆层管道,建 立如图1所示的含平底盲孔构件脉冲涡流 TR 探头 解析模型。其中,第1层到第6层分别为:空气、 管道内壁、管道外壁、外包覆绝缘层、最外保护层 及空气。在第6层中,TR 探头置于此,同时将该 层分为3部分:I、I-II和II。另外,由于介质电磁 属性在 z 方向属性不同,平底孔构件被分为第2层 和第3层两层。其中第3层为材料及壁厚均匀构 件,第2层为包含深度(d<sub>1</sub>-d<sub>2</sub>)、半径 c 的平底 孔。而在第2层中,其又被平底孔划分为两个子区域, $0 \leq r \leq c$ 为空气区域, $c < r \leq h$ 为导体区域,r = c为这两个子区域的分界面。



图 1 非同轴式激励和接收线圈置于 平底盲孔构件上方

根据傅里叶变换,方波激励可看作一系列谐波激励的叠加,因此可先求解各谐波的感应电压,然后利用傅里叶逆变换,得到脉冲涡流的时域感应电压信号。根据 Dodd-Deeds 模型,谐波激励下,接收线圈感应电压解的形式可表示为:

$$\Delta U = j\pi\omega\mu_0 I \int_0^\infty e^{-2al_1} S(\alpha) R'(\alpha) d\alpha \qquad (1)$$

其中: *j* 为虚数单位,  $\omega$  为谐波的角频率, *I* 为 谐波电流的幅值,  $\mu_0$  为真空磁导率; *l*<sub>1</sub> 为提离,  $e^{-2d_1}$ 为提离系数; *S* (*a*) 为线圈系数, *R'* (*a*) 为广 义反射系数。 $e^{-2d_1}$ 、*S* (*a*)、*R'* (*a*) 三者相互独立, 且*S* (*a*) 仅与探头结构和参数有关, *R'* (*a*) 仅与试 件结构相关,  $e^{-2d_1}$ 仅与探头提离有关。

事实上,由于线圈系数、广义反射系数和提离系 数三者相互独立,因此对于任意脉冲涡流检测模型, 谐波激励下线圈的响应均可以表示为式(1)所示的 形式,且*R'*(α)仅与所求解模型的构件有关、*S* (α)仅与探头有关。同理,如果已经获取了其他模型 的线圈系数和广义反射系数,则相同探头的线圈系数 是相同的;如果相同试件的广义反射系数也是相同 的,则这些线圈系数和广义反射系数不需要再重新计 算,只要将其组合即可得到新模型的解析解。

基于上述分析,图1所示的复杂模型可简化为图 2所示的两种较为简单模型的组合。其中,如图2 (a)所示模型为保持探头为同轴探头不变,试件为含 平地盲孔的试件。根据上文中的分析,图2(a)所 示模型的广义反射系 *R'*(α)与本文要求解的含平底 盲孔构件脉冲涡流 TR 探头解析模型的广义反射系数 *R'*(α)相同;同样,图2(b)所示的为均匀减薄构 件 TR 探头解析模型。由于图2(b)所示模型和图1 所示模型的探头结构完全相同,则根据上述分析,图 1 所示模型解析解中的线圈系数应和图2(b)所示模 型的线圈系数一致。则通过图2(a)和图2(b)分 别可获取 *R'*(α)和 *S*(α),将其带入式(1),即可 求解平底盲孔构件 TR 探头检测模型的解析解。



#### 2 模型求解

根据第一章给出的思路,求解含平底盲孔构件脉 冲涡流 TR 探头模型的解析解。其中,如图 2 (a) 所示的平底盲孔构件同轴式探头模型已经在文献 [20]中得到了研究,因此通过文献 [20]可获取广 义反射系数。同样,如图 2 (b)所示的均匀减薄构 件 TR 探头解析模型已经在文献 [17]中得到推导, 因此线圈系数 S (α)可通过文献 [17]获取。

## 2.1 获取广义反射系数

广义反射系数实质上是反应激励线圈激发的电磁 波在多层试件中传播和衰减规律的系数。如图 3 给出 了电磁波在图 1 所示多层结构中的第 4 层到第 6 层的 传播过程示意图,其中:第一次反射  $R_{6.5}$ 和第一次透 射  $T_{6.5}$ 发生在第 6 层和第 5 层分界处,又因为介质厚 度有限,在第 5 层的底面处,第一次透射波发生了多 次反射和投射,同时一部分进入第 6 层,因此在第 6 层中出现了第二次反射波  $T_{6.5}R_{5.4}T_{5.6}\eta^2$ 、第 n 次反 射波  $T_{6.5}R_{(n-1)5,4}R_{(n-2)5,6}T_{5.6}\eta^{2(n-1)}$ …其中, $\eta=e-\beta_5$ ( $d_4-d_5$ )。广义反射系数的含义为第 6 层中的所有反 射波的幅值和相位和与入射波的比值。



图 3 电磁波在分层介质中的传播

文献 [20] 已 经 根 据 Dodd - Deeds 模型 和 Cheng 的传递矩阵法详细的给出了图 2 (a) 所示模 型的广义反射系数推导过程,其求解的一般思路为: 根据麦克斯韦方程组构造图 2 (a) 所示模型各层的 磁矢位 A 的表达式:

$$A^{(k)}(r,z) = \int_{0}^{\infty} \left[ C_{k} e^{\beta_{k} z} + B_{k} e^{-\beta_{k} z} \right] \left[ J_{1}(\alpha r) + D_{k} Y_{1}(\alpha r) \right] d\alpha$$
(2)

其中: k 为层数,  $J_1(\alpha r)$  和  $Y_1(\alpha r)$  分别为第一类 和第二类贝塞尔函数,  $\mu_{rk}$  和  $\sigma_k$  分别为第 k 层的磁导 率和电导率,  $C_k$ 、 $B_k$ 、 $D_k$ 为第 k 层的系数, 广义反 射系数的表达式主要与系数  $C_k$ 、 $B_k$ 、 $D_k$ 有关。

根据 z 方向和 r 方向的边界条件求解系数  $C_k$ 、  $B_k$ 、 $D_k$ ,并为简化求解过程,根据文献 [7]将其写 成矩阵形式:

$$\begin{bmatrix} C_{k+1} \\ B_{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{21} \\ R_{12} & R_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_k \\ B_k \end{bmatrix}$$
(3)

其中:
$$\begin{bmatrix} R_{11} & R_{21} \\ R_{12} & R_{22} \end{bmatrix}$$
为系数矩阵。

最后,根据式(4)所示的传递矩阵中系数*C*<sub>k</sub>、 *B*<sub>k</sub>与广义反射系数的关系求解广义反射系数,结果 如式(5)所示:

$$B_{k+1} = C_{k+1}R'_{k+1,k}e^{-2\rho_{(k+1)i}a_k} \Rightarrow$$

$$R'_{k+1,k} = B_{k+1}/C_{k+1}e^{2\beta_{(k+1)i}a_k}$$
(4)

$$R'_{6,5} = \frac{R_{6,5} + R'_{5,4} e^{-2\beta_5 (d_4 - d_5)}}{1 + R_{6,5} R'_{5,4} e^{-2\beta_5 (d_4 - d_5)}}$$
(5)

$$R_{k+1,k} = \frac{\frac{W_{k+1,k}}{V_{k+1,k}} \mu_{rk} \beta_{k+1} - \mu_{r(k+1)} \beta_k}{\frac{W_{k+1,k}}{V_{k+1,k}} \mu_{rk} \beta_{k+1} + \mu_{r(k+1)} \beta_k}$$
(6)

$$W = \frac{\left[J_{1}(q_{i}c) + D_{2}Y_{1}(q_{i}c)\right]}{\int_{0}^{c}} J_{1}(\alpha_{j}r) J_{1}(q_{i}r) r dr + \int_{0}^{h} r \times J_{1}(\alpha_{j}r) J_{1}(\alpha_{i}r) dr$$
$$J_{1}(q_{i}c) \int_{0}^{h} J_{1}(\alpha_{j}r) [J_{1}(q_{i}r) + D_{2}Y_{1}(q_{i}r)] r dr \quad (7)$$

$$V = \frac{\mu_{r^{2}} \left[ J_{1}(q_{i}c) + D_{2}Y_{1}(q_{i}c) \right]}{\int_{0}^{c} J_{1}(\alpha_{j}r) J_{1}(q_{i}r) r dr} + \int_{0}^{h} r \times J_{1}(\alpha_{j}r) J_{1}(\alpha_{i}r) dr$$

$$J_{1}(q_{i}c) \int_{c}^{h} J_{1}(\alpha_{j}r) \left[ J_{1}(q_{i}r) + D_{2}Y_{1}(q_{i}r) \right] r dr \quad (8)$$

$$\beta_k = \sqrt{\alpha^2 + j\omega\mu_0\mu_{rk}\sigma_k} \tag{9}$$

其中:  $(d_k - d_{k-1})$  表示第 k 层的厚度;  $R_{k+1,k}$ (k=1, 2, 3, 4, 5) 为第 k+1 层和第 k 层之间的反 射系数,  $R'_{k+1,k}$  (k=1, 2, 3, 4, 5) 为第 1 到第 k 层的广义反射系数, 且  $R'_{1,0} = 0$ ; W 和 V 是为了计 算形式简单而引入的辅助量。

由于图 1 所示模型的试件结构与图 2 (a) 所示 模型的试件结构完全相同,因此其具有相同的广义反 射系数,则图 1 所示模型的广义反射系数 *R*<sup>'</sup><sub>6,5</sub>也可 用式 (5) 表示。

#### 2.2 获取线圈系数

线圈系数反应的是线圈结构对检测结果的影响, 其对于线圈设计和现场应用中线圈的选择具有重要指 导意义。文献 [17]已经推导了当探头结构为 TR 探 头时,线圈系数的表达式,其一般的思路为:首先, 获取图 4 所示接收线圈为单匝线圈时,线圈系数的表 达式;其次,利用叠加原理得到接收线圈为矩形截面 线圈时,线圈系数的表达式,此时得到的表达式中包 含与线圈角度相关的积分 Int<sub>R</sub>,如式(9)所示,因 此不便于用于线圈设计和分析。然后,文献 [17]通 过两次应用第一积分中值定理简化了式(9),并最终 得到了图 2 (b)所示 TR 探头的线圈系数,结果如 式(10)所示。





 $\operatorname{Int}_{R}(\alpha r_{1R}, \alpha r_{2R}) =$ 

$$\frac{1}{2\pi} \int_{0}^{2\pi} \cos(\theta - tg^{-1}(\frac{\sin\theta}{d_{f} + \cos\theta})) \int_{ar_{1R}}^{ar_{2R}} x J_{1} \cdot (x[(d_{f} + \cos\theta)^{2} + (\sin\theta)^{2}]^{1/2}) dxd\theta \qquad (9)$$
$$S(\alpha) = n_{T}n_{R} \frac{\ln(\alpha r_{1T}, \alpha r_{2T})}{(r_{2T} - r_{1T})\alpha^{2}} \frac{\ln(\alpha r_{1R}, \alpha r_{2R})}{(r_{2R} - r_{1R})\alpha^{2}} \times$$

$$\frac{e^{al_1-al_{2T}}-1}{\alpha(l_{2T}-l_1)}\frac{e^{al_1-al_{2R}}-1}{\alpha(l_{2R}-l_1)}$$
(10)

$$Int(x_1, x_2) = \int_{x_1}^{x_2} x J_1(x) dx$$
(11)

其中:  $J_0(ar)$  为 0 阶第一类贝塞尔函数;  $(l_2 - l_1)$  为接收线圈高度,  $r_1$  和  $r_2$  分别表示线圈的内、 外半径, n 是线圈匝数; 下标 T 表示激励线圈, R 表示接收线圈。

同样,由于图1所示模型的探头与图2(b)所 示模型的探头完全相同,因此,式(10)同样也为图 1所示模型的线圈系数。

### 2.3 平底盲孔构件解析解

根据上述分析,图1所示的含平底盲孔构件脉冲涡流 TR 探头模型的解析解可通过将 TR 探头对 S(α)的影响和平底盲孔构件对广义反射系数的影响组合得到,则平底盲孔构件 TR 探头检测模型的解析解为:

$$\Delta U = j\pi\omega\mu_0 I \int_0^\infty e^{-2al_1} S(\alpha) R'_{6,5}(\alpha) d\alpha \qquad (12)$$

式中,  $S(\alpha)$ 的表达式如式(10)所示;  $S'_{6.5}(\alpha)$ 的表达式如式(5)所示。

此外,对于激励电流为方波的情况,将通过式 (9)计算得到的各谐波感应电压相加,并对结果作离 散傅里叶逆变换,可得到脉冲涡流的时域感应电压 信号:

$$\Delta U[s] = \frac{1}{N} \sum_{m=1}^{N} e^{j \frac{2\pi}{N} (s-1)(m-1)} \Delta U[\omega_m], \quad s = 1, 2, \dots, N$$

其中: m 表示第 m 个谐波, N 表示采样点数。

#### 3 实验结果与讨论

为针对基于 TR 探头的平底孔构件缺陷检测,验 证解析模型正确性,将其用于16 MnR 平底盲孔构件 检测并对实验结果进行分析,实验系统及各部件关系 如图 5: 激励方波信号由信号发生器产生,经由功率 放大器放大后形成稳定的激励电流加载到探头激励线 圈中;其次,由于变化的电流在试件中激发出涡流 场,接收线圈即可将捕捉到的而此次长转化为电压信 号,通过前置放大器后由数据采集卡转为数字信号传 输至计算机进行数据显示和保存;最后,通过计算机 中的算法保留与构件有关的信号信息,继而得到感应 电压信号 ΔU。在此实验中,检测对象为 16 MnR 的 平底盲孔构件,如图 6 示,构件厚度为 20 mm 即  $(d_3 - d_1)$ ,其中平底盲孔深度  $(d_2 - d_1)$  为 8 mm, 半径大小如图所示(本文仅选用 r=90 mm 的平底盲 孔进行解析模型验证)。另外,在此构件中也包含用 于参考对比的无平底孔区域,即图6中的参考区域。 在构件平底盲孔上采用厚度 40 mm 的塑料板模拟绝 缘层,绝缘层上方则采用厚度 0.5 mm 的白铁皮模拟 保护层。实验所用到的探头参数如表1所示,方波激 励电流的幅度,占空比和周期分别设置为4A,50% 和1s。



图 5 脉冲涡流检测系统功能示意图

表 1 探头参数								
参	激励线圈				接收线圈			
数	$r_{1T}$	$r_{2T}$	$(l_{2_{\tau}}-l_{1})$	$n_T$	$r_{1R}$	$r_{2R}$	$(l_{2R}-l_1)$	$n_R$
	16	40	34	800	72	76	6	1 200



表 2 材料参数

	16MnR	白铁皮	铝	不锈钢
电导率 $\sigma(MS/m)$	1.6	2.0	21.6	1.35
相对磁导率 μ,	500	300	1	1

在与上述研究参数保持一致的前提下,借助 Matlab软件计算公式(13)所示的模型解析解。在 构件的无平底盲孔区域以及半径为90mm的平底盲 孔区域进行实验与计算得到对应感应电压曲线如图7 所示。其中,TR探头激励线圈与接收线圈的轴心间 距离 D为150mm,同时,为了突出信号间的差异, 图中以双对数坐标系进行展示。由图可知,感应电压 信号经过归一化处理后与实验曲线及计算曲线基本吻 合,验证了基于TR探头的平底孔构件缺陷检测模型 的正确性。



图 7 实验和计算感应电压信号比较

#### 4 结束语

本文求解了平底盲孔构件 TR 探头检测解析模型。以解析解的特点为参考依据,在对模型进行求解时针对广义反射系数受平底盲孔的影响及 S(α)受探头结构的影响进行研究,将求解过程简化。对于16MnR 平底盲孔构件,应用上述模型通过实验进行验证,并将所得实验结果与解析模型解进行对比,所得结果基本吻合,解析模型正确性得到验证。基于

TR 探头的平地盲孔脉冲涡流检测解析模型, 在更多 脉冲涡流检测问题上都能提供理论指导, 极具工程意 义,接下来的工作研究内容将围绕该模型在脉冲涡流 检测中的应用展开。

#### 参考文献:

- [1] 徐志远,武新军,黄 琛,等.激励参数和试件电磁
   参数对脉冲涡流检测影响的仿真分析 [J].无损检测, 2011,33(6):1-4.
- [2] MCLAY A, VERKOOJEN J. Ultrasonic inspections at elevated temperature [J]. Insight - Non - Destructive Testing and Condition Monitoring, 2012, 54 (6): 307 -310.
- [3] ZSCHERPEL U, ONEL Y, EWERT U. New concepts for corrosion inspection of pipelines by digital industrial radiology (DIR) [J]. Insight – Northampton – Including European Issues, 2001, 43 (2): 97 – 101.
- [4] LI J, WU X, ZHANG Q, et al. Measurement of liftoff using the relative variation of magnetic flux in pulsed eddy current testing [J]. NDT & E International, 2015, 75: 57-64.
- [5] ZHANG Q, WU X. Wall thinning assessment for ferromagnetic plate with pulsed eddy current testing using analyfical solution decoupling method [J]. Applied Sciences, 2021, 11 (10): 4356.
- [6] 武新军,张 卿,沈功田.脉冲涡流无损检测技术综述
   [J]. 仪器仪表学报,2016,37 (8):1698-1712.
- [7] WAIDELICH D L, DESHONG J A, MCGONNAGLE
   W J. A pulsed eddy current technique for measuring clad thickness [R]. Metallurgy Program 12. 1. 2. Argonne National Lab, Lemont, III., 1955.
- [8] MOTTL Z. The quantitative relations between true and standard depth of penetration for air—cored probe coils in eddy current testing [J]. NDT international, 1990, 23 (1): 11-18.
- [9] BEISSNER R E, ROSE J H, NAKAGAWA N. Pulsed eddy current method: an overview [J]. Review of Progress in Quantitative Nondestructive Evaluation, 1999: 469-475.
- [10] DODD C V, DEEDS W E. Analytical solutions to eddy - current probe - coil problems [J]. Journal of applied physics, 1968, 39 (6): 2829 - 2838.

- [11] CHENG C C. General analysis of probe coils near stratified conductors [J]. Nondestr Test, 1971, 3: 109-130.
- [12] THEODOULIDIS T P, KRIEZIS E. Series expansions in eddy current nondestructive evaluation models [J]. Journal of Materials Processing Technology, 2005, 161 (1/2): 343 - 347.
- [13] THEODOULIDIS T P, KRIEZIS E E. Eddy current canonical problems (with applications to nondestructive evaluation) [M]. Tech Science Press, 2006.
- [14] RYBACHUK V G, KULYNYCH Y P. Signals from an attachable anaxial – type eddy – current transducer positioned above a conducting half – space [J]. Russian Journal of Nondestructive Testing, 2014, 50 (6): 350 – 358.
- [15] YIN W, BINNS R, DICKINSON S J, et al. Analysis of the liftoff effect of phase spectra for eddy current sensors [J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2007, 56 (6): 2775-2781.
- [16] CAO B, LI C, FAN M, et al. Analytical modelling of eddy current response from driver pick — up coils on multi-layered conducting plates [J]. Insight—Non— Destructive Testing and Condition Monitoring, 2018, 60 (2): 77-83.
- [17] ZHANG Q, WU X J. study on the shielding effect of claddings with transmitter — receiver sensor in pulsed eddy current testing [J]. Journal of Nondestructive Evaluation, 2019, 38 (4): 1-12.
- [18] THEODOULIDIS T P, BOWLER J R. Eddy-current interaction of a long coil with a slot in a conductive plate [J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2005, 41 (4): 1238-1247.
- [19] THEODOULIDIS T P, BOWLER J R. The truncated region eigenfunction expansion method for the solution of boundary value problems in eddy current nondestructive evaluation [C] //AIP Conference Proceedings, American Institute of Physics, 2005, 760 (1): 403-408.
- [20] 张 卿,武新军. 基于电磁波反射和折射理论的平底 孔试件脉冲涡流检测解析模型 [J]. 物理学报, 2017,66 (3):335-342.